

Edition 2.0 2007-03

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

QC 300302

Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 4-2: Blank detail specification – Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO₂) electrolyte – Assessment level EZ

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 4-2: Spécification particulière cadre – Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium, à électrolyte solide (MnO₂) – Niveau d'assurance EZ





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2007 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office 3, rue de Varembé CH-1211 Geneva 20 Switzerland

Email: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

■ IEC Just Published: <u>www.iec.ch/online_news/justpub</u>

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch Tel.: +41 22 919 02 11 Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

■ Catalogue des publications de la CEI: <u>www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm</u>

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

■ Electropedia: <u>www.electropedia.org</u>

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch Tél.: +41 22 919 02 11 Fax: +41 22 919 03 00



Edition 2.0 2007-03

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

QC 300302

Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 4-2: Blank detail specification – Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO₂) electrolyte – Assessment level EZ

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 4-2: Spécification particulière cadre – Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium, à électrolyte solide (MnO₂) – Niveau d'assurance EZ

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

N

ISBN 2-8318-9904-4

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 4-2: Blank detail specification – Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO₂) electrolyte – Assessment level EZ

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60384-4-2 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1985 and its amendment 1 (1992) and amendment 2 (1996). This edition constitutes a minor revision related to tables, figures and references.

This bilingual version, published in 2008, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
40/1763/CDV	40/1821/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The French version of this standard has not been voted upon.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The list of all parts of the IEC 60384 series, under the general title *Fixed capacitors for use in electronic equipment*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- · withdrawn,
- · replaced by a revised edition, or
- amended.

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 4-2: Blank detail specification – Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO₂) electrolyte – Assessment level EZ

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the sectional specification and contains requirements for style and layout and minimum content of detail specifications. Detail specifications not complying with these requirements may not be considered as being in accordance with IEC specifications nor shall they be so described.

In the preparation of detail specifications, the contents of 1.4 of the sectional specification shall be taken into account.

The numbers between brackets on the first page correspond to the following information which shall be inserted in the position indicated.

Identification of the detail specification

- [1] The International Electrotechnical Commission or the National Standards Organization under whose authority the detail specification is drafted.
- [2] The IEC or National Standards number of the detail specification, data of issue and any further information required by the national system.
- [3] The number and issue number of the IEC or national generic specification.
- [4] The IEC number of the blank detail specification.

Identification of the capacitor

- [5] A short description of the type of capacitor.
- [6] Information on typical construction (when applicable).
 - NOTE When the capacitor is not designed for use in printed board applications, this is clearly stated in the detail specification in this position.
- [7] Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an annex to the detail specification.
- [8] Application or group of applications covered and/or assessment level.
 - NOTE The assessment level(s) to be used in a detail specification are selected from 3.5.4 of the sectional specification. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment levels, provided the grouping of the tests does not change.
- [9] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various capacitor types.

	150 00004 4 0 3000	101
[1]	IEC 60384-4-2- XXX	[2]
[1]	QC 300302- XXX	
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN	IEC 60384-4-2	[4]
ACCORDANCE WITH:	QC 300302	
IEC 60384-1	FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC	[5]
IEC 60384-4	CAPACITORS WITH SOLID (MnO ₂) ELECTROLYTE	[0]
[3]		
Outline drawing: (see Table 1)		
(angle projection)		[6]
[7]		[0]
	Assessment level(s): EZ	[8]
	Performance grade:	
(Other shapes are permitted within		
the dimensions given.)		

Information on the availability of components qualified to this detail specification is given in the IEC QC 001005.

1 General data

1.1 Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

See 1.4.2 of IEC 60384-4.

1.2 Dimensions

Table 1 - Case size reference and dimensions

Case size reference				Dimensions mm			
0 L H d							

NOTE 1 When there is no case size reference, Table 1 may be omitted and the dimensions should be given in Table 2, which then becomes Table 1.

NOTE 2 The dimensions should be given as maximum dimensions or as nominal dimensions with a tolerance.

1.3 Ratings and characteristics

Capacitance range (see Table 2)

Tolerance on rated capacitance

Rated voltage (see Table 2)
Category voltage (if applicable) (see Table 2)

Climatic category
Rated temperature

Rated ripple current (see Table 3)
Tangent of loss angle (see Table 3)

NOTE Instead of the tangent of loss angle (tan δ), the equivalent series resistance ESR may be specified in accordance with 4.3.3.2 of IEC 60384-4.

Leakage current

Impedance (if applicable) (see Table 3)

Reverse voltage (if required)

Insulation resistance (if applicable)

Table 2 - Values of capacitance and of voltage related to case sizes

Rated voltage				
Category voltage*				
	Case size	Case size	Case size	Case size
Rated capacitance μF				
* If different from the ra	ated voltage.		'	

Table 3 - Tangent of loss angle, impedance and rated ripple current

U_{R}	C _R	Tangent of loss angle at °C, Hz	Impedance at °C, Hz (if applicable)	Rated ripple current at °C, Hz
V	μF		Ω	А

1.4 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60384-1, Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 1: Generic specification

IEC 60384-4:2007, Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 4: Sectional specification – Aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO₂) and non-solid electrolyte

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

1.5 Marking

The marking of the capacitor and the package shall be in accordance with the requirements of 1.6 of IEC 60384-4.

The details of the marking of the component and package are given in full in the detail specification.

1.6 Ordering information

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the following minimum information.

- a) Rated capacitance.
- b) Tolerance on rated capacitance.
- c) Rated d.c. voltage.
- d) Number and issue reference of the detail specification and style reference.

1.7 Certified records of released lots

Required/not required.

- 1.8 Additional information (not for inspection purposes)
- 1.9 Additional or increased severities or requirements to those specified in the generic and/or sectional specification

NOTE Additions or increased requirements should be specified only when essential.

Table 4 - Other characteristics

This table is to be used for defining characteristics which are additional to, or more severe than, those given in the sectional specification.

2 Inspection requirements

2.1 Procedures

- **2.1.1** For qualification approval, the procedures shall be in accordance with 3.4 of IEC 60384-4.
- **2.1.2** For quality conformance inspection, the test schedule (Table 5) includes sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by 3.5.1 of the sectional specification.

Table 5 – Test schedule for qualification conformance inspection

S	ubclause number and test	D° or ND °	Conditions of test	IL c	n c	c c	Performance requirements
Group (lot-by	o A inspection						
Subgr	oup A0	ND			100 %	е	
4.21	High surge current (if required by the detail specification)						
Subgr	oup A1	ND		S-3 ^d	d	0	
4.2	Visual examination						As in 4.2
							Legible marking and as specified in 1.5 of this specification
4.2	Dimensions (gauging)						As specified in Table 1 of this specification
Subgr	oup A2	ND		S-3 ^d	d	0	
4.3.1	Leakage		Protective resistance: Ω				As in 4.3.1.2
4.3.2	Capacitance		Frequency: Hz				Within specified tolerance
4.3.3	Tangent of loss angle		Frequency: Hz				As in 4.3.3.2
4.3.4	Impedance (if applicable)		Frequency: Hz				Within limit specified in the detail specification

Subclause number of tests and performance requirements refer to IEC 60384-4 and Clause 1 of this specification.

IL = inspection level (IEC 60410)

n = sample size

c = permissible number of nonconforming items

p = periodicity in months

D = destructive

ND = non-destructive

- Number to be tested: sample size as directly allotted to the code letter for IL in Table II A of IEC 60410.
- e 100 % testing shall be followed by re-inspection by sampling in order to monitor outgoing quality level by non-conforming items per million (ppm). The sampling level shall be established by the manufacturer. For the calculation of ppm values any parametric failure shall be counted as a nonconforming item. If one or more nonconforming items occur in a sample, this lot shall be rejected.

b Not applicable to capacitors with screw terminations or other terminations not designed to be soldered, as stated in the detail specifications.

c In this table,

Table 5 (continued)

S	ubclause number and test	D° or ND °	Conditions of test	IL c	n c	c c	Performance requirements
Group (lot-by	o B inspection /-lot)						
Subgi	oup B1	ND		S-3 ^d	d	0	
4.6	Solderability ^b		Method:				Good tinning as evidenced by free flowing of the solder with wetting of the terminations or meet the required parameter(s) in the detail specification as applicable
Subgi	oup B2	ND		S-3 ^d	d	0	
4.19	Characteristics at high and low temperature		The capacitors shall be measured at each temperature step Step 1: 20 °C				
			Impedance (at same frequency as Step 2)				
			Step 2: Lower category temperature				
			Impedance				Ratio with respect to value in Step 1: ≤2 times

^a Subclause number of tests and performance requirements refer to IEC 60384-4 and Clause 1 of this specification.

- c In this table,
 - IL = inspection level (IEC 60410)
 - n = sample size
 - c = permissible number of non-conforming items
 - p = periodicity in months
 - D = destructive
 - ND = non-destructive
- d Number to be tested: sample size as directly allotted to the code letter for IL in Table II A of IEC 60410.

b Not applicable to capacitors with screw terminations or other terminations not designed to be soldered, as stated in the detail specifications.

Table 5 (continued)

Subclause number and test		D or ND	Conditions r of test		terion eptab	ility	Performance requirements	
Groui	o C inspection			p	n	с		
(perio						ļ,		
_	oup C1A	D		6	9	0		
	oup C1							
4.2	Dimensions (detail)						See detail specification	
4.4.1	Initial measurement		Capacitance					
4.4	Robustness of terminations		Visual examination Method: Severity:				No visible damage	
4.5	Resistance to soldering heat*		No pre-drying Method:					
4.5.2	Final measurements		Visual examination				No visible damage Legible marking	
			Capacitance				$\Delta C/C \le 5$ % of value measured in 4.4.1	
Subgr	oup C1B	D		6	18	0		
Other of gro	part of sample up C1							
4.7.1	Initial measurement		Capacitance					
4.7	Rapid change of temperature		$T_{A} = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$					
			Five cycles Duration $t_1 = 30$ min or 3 h Recovery: 16 h					
4.7.3	Final measurements		Visual examination				No visible damage	
			Leakage current				As in 4.3.1	
			Tangent of loss angle				As in 4.3.3	
			Impedance				Within the limit specified in the detail specification	
4.8	Vibration		Method of mounting: see 1.1 of this specification Frequency range: Hz to Hz Amplitude: mm or					
			acceleration: m/s ² (whichever is the less severe) Total duration: h					
4.8.2	Final measurements		Visual examination				No visible damage Legible marking	
			Capacitance				$\Delta C/C \le 5$ % of value measured in 4.7.1, unless otherwise specified in the detail specification	

Not applicable to capacitors with screw terminations or other terminations not designed to be soldered, as stated in the detail specification.

Table 5 (continued)

Subclause number and test	D or	Conditions of test	cr	ple siz iterion ceptab	of	Performance requirements
	ND		p	n	c	
Subgroup C1B (concluded)						
4.9 Bump (or shock, see 4.10)		Method of mounting: see 1.1 of this specification				
		Number of bumps: Acceleration: 400 m/s ² Duration of pulse: 6 ms				
4.10 Shock (or bump, see 4.9)		Method of mounting: see 1.1 of this specification				
		Acceleration: m/s ² Duration of pulse: ms				
4.9.2 or 4.10.2 Final measurements		Visual examination				No visible damage and no leakage of electrolyte
		Capacitance				$\Delta C/C \le 5$ % of value measured in 4.7.1, unless otherwise specified in the detail specification
Subgroup C1	D		6	27	0	
Combined sample of specimens of subgroups C1A and C1B						
4.11 Climatic sequence						
4.11.1 Dry heat		Temperature: upper category temperature Duration: 16 h				
4.11.2 Damp heat, cyclic, test Db, first cycle						
4.11.3 Cold		Temperature: lower category temperature Duration: 2 h				
4.11.4 Low air pressure (if required by the detail specification)		Air pressure: 8 kPa				
4.11.4.3 Intermediate measurement		Visual examination				No breakdown, flashover or harmful deformation of the case
4.11.5 Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles						
4.11.6 Sealing (if required by the detail specification)		Method:				
4.11.7 Final measurements		Visual examination				No visible damage. Legible marking
		Leakage current				As in 4.3.1
		Capacitance				∆C/C for: Long life grade: ≤5 % General purpose grade: ≤10 % of value measured in 4.5.2, 4.9.2 or 4.10.2 as applicable
		Tangent of loss angle				≤1,2 times limit in 4.3.3

Table 5 (continued)

Subclause number and test	D or ND	Conditions of test	and	mple s I criter cceptal	rion	Performance requirements
			р	n	с	
Subgroup C2	D		6	9	0	
4.12 Damp heat, steady state						
4.12.1 Initial measurement		Capacitance				
4.12.2 Final measurements		Visual examination				No visible damage and no leakage of electrolyte Legible marking
		Leakage current				As in 4.3.1
		Capacitance				∆C/C for: Long-life grade: ≤5 % General-purpose grade: ≤10 % of value measured
		Tangent of loss angle				in 4.12.1
						≤1,2 times limit in 4.3.3
		Impedance				≤1,2 times limit in the detail specification
		Insulation resistance of the external insulation (if applicable)				≥100 MΩ
		Voltage proof of the external insulation (if applicable)				No breakdown or flashover
Subgroup C3	D		3	21	0	
4.13 Endurance		Duration: h Temperature: upper category temperature				
		Applied voltage: V				
		Recovery: 16 h min.				
4.13.1 Initial measurement		Capacitance				
4.13.3 Final measurements		Visual examination				No visible damage
		Leakage current				As in 4.3.1
		Capacitance				$\Delta C/C$ ≤10 % of the values measured in 4.13.1
		Tangent of loss angle				≤1,2 times the limit in 4.3.3
		Impedance				≤1,2 times limit in detail specification
		Insulation resistance of the external insulation (if applicable)				≥100 MΩ
		Voltage proof of the external insulation (if applicable)				No breakdown or flashover

Table 5 (continued)

Sub	oclause number and test	D or ND	Conditions of test	cri	Sample size and criterion of acceptability			Performance requirements
			p	n		c		
Subgrou	up C4A	D		12	6	0		
4.14	Surge		Number of cycles: 1 000 Temperature: °C Charge voltage: 1,15 $U_{\rm R}$ or 1,15 $U_{\rm C}$ for $U_{\rm R} \le 315$ V or 1,10 $U_{\rm R}$ or 1,10 $U_{\rm C}$ for $U_{\rm R} > 315$ V Duration of charge: 30 s Duration of non-load: 5 min 30 s					
4.14.1 I	Initial measurement		Capacitance					
4.14.3 F	Final measurements		Leakage current					As in 4.3.1
			Capacitance					Δ <i>C/C</i> for: Long life grade : ≤5 %
								General purpose grade: ≤10 % of value measured in 4.14.1
			Tangent of loss angle			ļ		As in 4.3.3
Subgrou	up C4B	D		12	6	0	0	
	Reverse voltage (if required)		Duration: 125 h, at upper category temperature with a direct voltage of 0,15 $U_{\rm C}$ in reverse polarity direction, followed by 125 h at upper category temperature with category voltage in forward polarity direction					
4.15.1 I	Initial measurement		Capacitance					
4.15.3 F	Final measurements		Leakage current					As in 4.3.1
			Capacitance					$\Delta C/C \le 10$ % of value measured in 4.15.1
			Tangent of loss angle					As in 4.3.3
Subgrou	up C5	ND		6	12	1	0	
	Storage at high temperature*		Temperature: upper category temperature Duration: 96 h ± 4 h Recovery: 16 h min.					
4.17.1 I	Initial measurement		Capacitance					
4.17.3 F	Final measurements		Visual examination					No visible damage
			Leakage current					As in 4.3.1
			Capacitance					$\Delta C/C \le 5$ % of value measured in 4.17.1
			Tangent of loss angle					As in 4.3.3

Table 5 (continued)

Subclause number and test		D Conditions or of test ND a		cri	ole size iterion eeptabi	of	Performance requirements
			p	n	c		
Subgroup	C6	D		6	15	0	
at	naracteristics high and low mperature		The capacitors shall be measured at each temperature step				
			Step 1: 20 °C Capacitance*				For use as reference value
			Tangent of loss angle*				For use as reference value
			Impedance (at same frequency as Step 2)				
			Step 2: Lower category temperature				
			Capacitance				$\Delta C/C$ ≤20 % of the value measured in 4.15.1
			Impedance				Ratio with respect to values in Step 1: ≤ 2 times
			Tangent of loss angle				≤2 times the limit in 4.3.3
			Step 3: Upper category temperature				
			Leakage current				At 125 °C: \leq 15 times the limit of 4.3.1 At 105 °C: \leq 8 times the limit of 4.3.1 At 100 °C: \leq 12,5 times the limit of 4.3.1 At 85 °C: \leq 10 times the limit of 4.3.1*
			Capacitance*				ΔC/C ≤20 % of the value measured in Step 1
			Tangent of loss angle*				≤ the limit in 4.3.3
dis	narge and scharge required)		Temperature: 20 °C Number of cycles: $U_{\rm R} \le 160 \text{ V}$: 106 $U_{\rm R} > 160 \text{ V}$: under consideration				
			Duration of charge: 0,5 s Duration of discharge: 0,5 s				
4.20.1 Ini	itial measurement		Capacitance				
4.20.3 Fir	nal measurements		Visual examination				No visible damage
			Capacitance				$\Delta C/C \le 5$ % of value measured in 4.20.1

^{*} If applicable

- p is the periodicity (in months);
- *n* is the sample size;
- c is the acceptance criterion (permitted number of non conforming items);
- D is destructive
- ND is non-destructive;
- IL is inspection level (IEC 60410).

Subclause numbers of tests and performance requirements refer to the sectional specification, IEC 60384-4 and Clause 1 of this specification.

b Inspection Levels are selected from IEC 60410.

c In this table,

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 4-2: Spécification particulière cadre – Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium, à électrolyte solide (MnO₂) – Niveau d'assurance EZ

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60384-4-2 a été établie par le comité d'études 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette seconde édition annule et remplace la première édition publiée en 1985, ainsi que son amendement 1 (1992) et son amendement 2 (1996). Cette édition constitue une révision mineure des tableaux, valeurs et références.

La présente version bilingue, publiée en 2008, correspond à la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 40/1763/CDV et 40/1821/RVC.

Le rapport de vote 40/1821/RVC donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le système d'assurance de la qualité des composants électroniques de la CEI (IECQ).

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60384, présentée sous le titre général Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite.
- supprimée,
- · remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 4-2: Spécification particulière cadre – Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium, à électrolyte solide (MnO₂) – Niveau d'assurance EZ

Spécification particulière cadre

Une spécification particulière cadre est un document annexe à la spécification intermédiaire qui contient des exigences pour le modèle, la disposition et le contenu minimum des spécifications particulières. Les spécifications particulières qui ne satisfont pas aux exigences peuvent ne pas être considérées comme conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas être décrites comme telles.

Dans la préparation des spécifications particulières, le contenu de 1.4 de la spécification intermédiaire doit être pris en compte.

Les numéros entre crochets de la première page correspondent aux informations suivantes qui doivent être insérées à l'emplacement indiqué.

Identification de la spécification particulière

- [1] La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) ou l'organisation nationale de normalisation sous l'autorité de laquelle la spécification particulière est rédigée.
- [2] Le numéro de la spécification particulière des normes nationales ou des normes CEI, la date d'édition et toute autre information requise par le système national.
- [3] Le numéro et le numéro d'édition de la spécification générique nationale ou de la CEI.
- [4] Le numéro CEI de la spécification particulière cadre.

Identification du condensateur

- [5] Une courte description du type de condensateur.
- [6] Les informations sur la construction typique (le cas échéant).
 - NOTE Lorsque le condensateur n'est pas destiné à des applications sur des cartes imprimées, la spécification particulière l'indique clairement à cet endroit.
- [7] Un schéma de présentation avec les principales dimensions nécessaires à l'interchangeabilité et/ou une référence aux documents nationaux ou internationaux relatifs à l'encombrement. En variante, ce schéma peut être annexé à la spécification particulière.
- [8] L'application ou le groupe d'applications couvertes et/ou le niveau d'assurance.
 - NOTE Les niveaux d'assurance à utiliser dans une spécification particulière sont sélectionnés au Paragraphe 3.5.4 de la spécification intermédiaire. Cela implique qu'une spécification particulière cadre peut être utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d'assurance, à condition que le regroupement des essais ne change pas.
- [9] Les données de référence des plus importantes propriétés pour permettre de comparer les différents types de condensateurs.

r41	IEC 60384-4-2-XXX	[2]
[1]	QC 300302-XXX	
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES SOUS ASSURANCE	IEC 60384-4-2	[4]
DE LA QUALITÉ SELON:	QC 300302	
CEI 60384-1	CONDENSATEURS FIXES	[5]
CEI 60384-4	ÉLECTROLYTIQUES À L'ALUMINIUM, À ÉLECTROLYTE SOLIDE (MnO ₂)	
[3]		
Dessin d'encombrement: (voir Tableau 1)		
(Projection du dièdre)		[6]
[7]		[0]
	Niveau(x) d'assurance: EZ	[8]
	Catégorie de performances:	
(D'autres formes sont permises dans les dimensions données.)		

Les informations sur la disponibilité des composants qualifiés selon la présente spécification particulière sont présentées dans la CEI QC 001005.

1 Données générales

1.1 Méthode(s) de montage recommandée(s) (à insérer)

Voir Paragraphe 1.4.2 de la CEI 60384-4.

1.2 Dimensions

Tableau 1 - Référence de taille de boîtier et dimensions

Référence de taille de boîtier	Dimensions mm								
de Boitiei	Ø	Ø L H d							

NOTE 1 En l'absence de référence de taille de boîtier, le Tableau 1 peut être omis et il convient d'indiquer les dimensions dans le Tableau 2, qui devient alors le Tableau 1.

NOTE 2 II convient d'indiquer les dimensions comme les dimensions maximum ou comme les dimensions nominales avec des tolérances.

1.3 Caractéristiques et valeurs nominales

Gamme de capacité (voir Tableau 2)

Tolérance sur la capacité nominale

Tension nominale (voir Tableau 2)
Tension de la catégorie (le cas échéant) (voir Tableau 2)

Catégorie climatique

Température nominale

Courant d'ondulation nominal (voir Tableau 3)

Tangente de l'angle de perte (voir Tableau 3)

NOTE Au lieu de la tangente de l'angle de perte (tan δ), la résistance série équivalente ESR peut être spécifiée conformément au Paragraphe 4.3.3.2 de la CEI 60384-4.

Courant de fuite

Impédance (le cas échéant) (voir Tableau 3)

Tension inverse (si nécessaire)

Résistance d'isolation (le cas échéant)

Tableau 2 - Valeurs de capacité et de tension en fonction des tailles des boîtiers

Tension nominale				
Tension de la catégorie [*]				
	Taille de boîtier	Taille de boîtier	Taille de boîtier	Taille de boîtier
Capacité nominale μF				
* Si différente de la ter	ision nominale.			

Tableau 3 – Tangente de l'angle de perte, impédance et courant d'ondulation nominal

U _R	C _R μF	Tangente de l'angle de perte à °C, Hz	Impédance à °C, Hz (le cas échéant) Ω	Courant d'ondulation nominal à°C, Hz A

1.4 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60384-1, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 1: Spécification générique

IEC 60384-4:2007, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 4: Spécification intermédiaire – Condensateurs électrolytiques à l'aluminium, à électrolyte solide (MnO₂) et non solide

CEI 60410:1973, Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs

1.5 Marquage

Le marquage du condensateur et de l'emballage doivent être conformes aux exigences du Paragraphe 1.6 de la CEI 60384-4.

La spécification particulière présente toutes les informations détaillées relatives au marquage du composant et de l'emballage.

1.6 Informations pour les commandes

Les commandes de condensateurs couvertes par la présente spécification doivent contenir les informations minimum suivantes sous forme codée et claire.

- a) Capacité nominale
- b) Tolérance sur la capacité nominale
- c) Tension continue nominale
- d) Numéro et référence de l'édition de la spécification particulière et référence du modèle

1.7 Enregistrements certifiés de lots livrés

Exigé/non exigé.

- 1.8 Informations supplémentaires (non destinées à l'inspection)
- 1.9 Sévérités ou exigences supplémentaires ou plus élevées que celles spécifiées dans la spécification générique et/ou intermédiaire

NOTE Il convient de spécifier les nouvelles exigences ou les exigences plus élevées uniquement lorsqu'elles sont essentielles

Tableau 4 – Autres caractéristiques

Ce tableau doit être utilisé pour définir des caractéristiques supplémentaires ou plus sévères que celles données dans la spécification intermédiaire.

2 Exigences d'inspection

2.1 Procédures

- **2.1.1** Dans le cadre de l'homologation, les procédures doivent être conformes au Paragraphe 3.4 de la CEI 60384-4.
- 2.1.2 Pour le contrôle de conformité de la qualité, le programme d'essai (Tableau 5) inclut l'échantillonnage, la périodicité, la sévérité et les exigences. La formation des lots d'inspection est décrite au Paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

Tableau 5 – Plan d'essai pour le contrôle de conformité de la qualification

Nume	éro de paragraphe et essai ª	D° ou ND °	Conditions d'essai	IL c	n c	c c	Exigences de performances
Inspe	ction du groupe A er lot)						
4.21 (si la s	groupe A0 Surintensité élevée spécification ulière l'exige)	ND			100 %	е	
Sous- 4.2 4.2	Examen visuel Dimensions (calibrage)	ND		S-3 ^d	d	0	Comme en 4.2 Marquage lisible et comme spécifié en 1.5 de la présente spécification Comme spécifié dans le Tableau 1 de la présente spécification
Sous- 4.3.1	groupe A2 Fuite	ND	Résistance de protection:	S-3 ^d	d	0	Comme en 4.3.1.2
4.3.2 4.3.3	Capacité Tangente de l'angle		Fréquence: Hz				Selon les tolérances spécifiées Comme en 4.3.3.2
4.3.4	de perte Impédance (le cas échéant)		Fréquence: Hz				Dans la limite spécifiée dans la spécification particulière

Les numéros des paragraphes des essais et des exigences de performances font référence à la CEI 60384-4 et à l'Article 1 de la présente spécification.

IL est le niveau d'inspection (Inspection Level) (CEI 60410),

- n est l'effectif de l'échantillon,
- c est le nombre admissible d'éléments non conformes,
- p est la périodicité en mois,
- D signifie «destructif»,
- ND signifie «non destructif».
- Nombre à soumettre à un essai: l'effectif de l'échantillon auquel la lettre d'identification a été attribuée directement pour le niveau d'inspection dans le Tableau II A de la CEI 60410.
- Un essai de 100 % doit être suivi d'une autre inspection par échantillonnage afin de contrôler le niveau de qualité après inspection par éléments non conformes par million (ppm). Le niveau d'échantillonnage doit être établi par le fabricant. Pour le calcul des valeurs ppm, tout défaut paramétrique doit être compté comme un élément non conforme. Si un échantillon comporte un ou plusieurs éléments non conformes, le lot doit être rejeté.

Ne s'applique pas aux condensateurs dotés de bornes à vis ou autres connexions de sortie non conçues pour être brasées, comme cela est indiqué dans les spécifications particulières.

^c Dans ce tableau,

Numéro de paragraphe et essai	D° ou ND °	Conditions d'essai	IL c	n c	c c	Exigences de performances
Inspection du groupe B (lot par lot)						
Sous-groupe B1	ND		S-3 ^d	d	0	
4.6 Brasabilité ^b		Méthode:				Bon étamage comme cela est confirmé par un écoulement libre de la brasure avec mouillage des connexions de sortie ou lorsque les paramètres requis sont conformes à la spécification particulière selon le cas
Sous-groupe B2	ND		S-3 ^d	d	0	
4.19 Caractéristiques à haute et basse température		Les condensateurs doivent être mesurés à chaque étape de température Étape 1: 20 °C Impédance (à la même fréquence que celle de l'étape 2) Étape 2: Température de la catégorie inférieure				
		Impédance				Rapport fonction de la valeur de l'étape 1: ≤ 2 fois

- Les numéros des paragraphes des essais et des exigences de performances font référence à la CEI 60384-4 et à l'Article 1 de la présente spécification.
- Ne s'applique pas aux condensateurs dotés de bornes à vis ou autres connexions de sortie non conçues pour être brasées, comme cela est indiqué dans les spécifications particulières.
- ^c Dans ce tableau,
 - IL est le niveau d'inspection (Inspection Level) (CEI 60410),
 - n est l'effectif de l'échantillon,
 - c est le nombre admissible d'éléments non-conformes,
 - p est la périodicité en mois,
 - D signifie «destructif»,
 - ND signifie «non destructif».
- Nombre à soumettre à un essai: l'effectif de l'échantillon auquel la lettre d'identification a été attribuée directement pour le niveau d'inspection dans le Tableau II A de la CEI 60410.

Numéro de paragraphe et essai		D ou ND	Conditions d'essai	l'écl	ffectif hantill critère cepta	on et e	Exigences de performances
				р	n	С	
Inspe (pério	ction du groupe C dique)						
Sous-	groupe C1A	D		6	9	0	
	de l'échantillon du groupe C1						
4.2	Dimensions (détail)						Se reporter à la spécification particulière
4.4.1	Mesure initiale		Capacité				
4.4	Robustesse des sorties		Examen visuel Méthode:sévérité:				Aucun dégât visible
4.5	Résistance à la chaleur du brasage*		Pas de préséchage Méthode:				
4.5.2	Mesures finales		Examen visuel				Aucun dégât visible Marquage lisible
			Capacité				$\Delta C/C \le 5$ % de la valeur mesurée en 4.4.1
Sous-	groupe C1B	D		6	18	0	
	partie de l'échantillon oupe C1						
4.7.1	Mesure initiale		Capacité				
4.7	Variation rapide de température		T_{A} = température de la catégorie inférieure T_{B} = température de la catégorie supérieure Cinq cycles Durée t_{1} = 30 min ou 3 h				
4.7.0	Manager Constant		Rétablissement: 16 h				A
4.7.3	Mesures finales		Examen visuel				Aucun dégât visible
			Courant de fuite				Comme en 4.3.1
			Tangente de l'angle de perte				Comme en 4.3.3
			Impédance				Dans la limite spécifiée dans la spécification particulière
4.8	Vibrations		Méthode de montage: se reporter au Paragraphe 1.1 de la présente spécification Gamme de fréquences: Hz à Hz Amplitude: mm ou accélération: m/s² (la moins sévère)				
4.8.2	Mesures finales		Examen visuel				Aucun dégât visible Marquage lisible
			Capacité				$\Delta C/C \leq$ 5 % de la valeur mesurée en 4.7.1, sauf indication contraire dans la spécification particulière

Ne s'applique pas aux condensateurs dotés de bornes à vis ou d'autres connexions de sortie non conçues pour être brasées, comme cela est indiqué dans la spécification particulière.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Numéro de paragraphe et essai	D ou ND	ou Conditions d'essai		Effectif de l'échantillon et critère d'acceptabilité		Exigences de performances
Sous-groupe C1B (suite)			p	n	<i>c</i>	
4.9 Secousses (ou chocs) (voir 4.10)		Méthode de montage: se reporter au Paragraphe 1.1 de la présente spécification Nombre de secousses: Accélération: 400 m/s² Durée d'impulsion: 6 ms				
4.10 Chocs (ou secousses, voir 4.9)		Méthode de montage: se reporter au Paragraphe 1.1 de la présente spécification Accélération: m/s ² Durée d'impulsion:ms				
4.9.2 ou 4.10.2 Mesures		Examen visuel				Aucun dégât visible et pas de
finales		Capacité				fuite d'électrolyte $\Delta C/C \le 5$ % de la valeur mesurée en 4.7.1, sauf indication contraire dans la spécification particulière
Sous-groupe C1	D		6	27	0	
Echantillon de spécimens combiné des sous-groupes C1A et C1B						
4.11 Séquence climatique						
4.11.1 Chaleur sèche		Température: température de la catégorie supérieure Durée: 16 h				
4.11.2 Chaleur humide, cyclique, essai Db, premier cycle		3.55.75				
4.11.3 Froid		Température: température de la catégorie inférieure Durée: 2 h				
4.11.4 Basse pression d'air (si la spécification particulière l'exige)		Pression d'air: 8 kPa				
4.11.4.3 Mesure intermédiaire		Examen visuel				Pas de claquage, de contournement électrique, ni de déformation dangereuse du boîtier
4.11.5 Chaleur humide, cyclique, essai Db, cycles restants						
4.11.6 Etanchéité (si la spécification particulière l'exige)		Méthode:				
4.11.7 Mesures finales		Examen visuel				Aucun dégât visible Marquage lisible
		Courant de fuite				Comme en 4.3.1
		Capacité				ΔC/C pour:
						Catégorie longue durée de vie: ≤ 5 %
						Catégorie usage général:
						≤ 10 % de la valeur mesurée en 4.5.2, 4.9.2 ou 4.10.2 selon le cas
		Tangente de l'angle de perte				≤ 1,2 fois la limite définie en 4.3.3

Numéro de paragraphe et essai ª	D ou ND	Conditions d'essai	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptabilité		lon re	Exigences de performances
			p	n	с	
Sous-groupe C2	D		6	9	0	
4.12 Chaleur humide, Essai continu						
4.12.1 Mesure initiale		Capacité				
4.12.2 Mesures finales		Examen visuel				Aucun dégât visible et pas de fuite d'électrolyte
						Marquage lisible
		Courant de fuite				Comme en 4.3.1
		Capacité				∆C/C pour: Catégorie longue durée de vie : ≤ 5 % Catégorie usage général : ≤ 10 % de la valeur mesurée en 4.12.1
		Tangente de l'angle de perte				≤ 1,2 fois la limite définie en 4.3.3
		Impédance				≤ 1,2 fois la limite définie dans la spécification particulière
		Résistance d'isolation de l'isolation externe (le cas échéant)				≥100 MΩ
		Tension de tenue de l'isolation externe (le cas échéant)				Pas de claquage, ni de contournement électrique
Sous-groupe C3	D		3	21	0	
4.13 Endurance		Durée: h Température: température de la catégorie supérieure				
		Tension appliquée: V Rétablissement: 16 h min.				
4.13.1 Mesure initiale		Capacité				
4.13.3 Mesures finales		Examen visuel				Aucun dégât visible
		Courant de fuite				Comme en 4.3.1
		Capacité				ΔC/C ≤ 10 % des valeurs mesurées en 4.13.1
		Tangente de l'angle de perte				≤ 1,2 fois la limite définie en 4.3.3
		Impédance				≤ 1,2 fois la limite définie dans la spécification particulière
		Résistance d'isolation de l'isolation externe (le cas échéant)				≥ 100 MΩ
		Tension de tenue de l'isolation externe (le cas échéant)				Pas de claquage, ni de contournement électrique

Numéro de paragraphe et essai ^a	D ou ND	Conditions d'essai	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptabilité		l'échantillon et critère			l'échan cions d'essai crit			Exigences de performances
			p	n		c					
Sous-groupe C4A 4.14 Surtension	D	Nombre de cycles: 1 000 Température: °C	12	6	0						
		Tension de charge: 1,15 $U_{\rm R}$ ou 1,15 $U_{\rm C}$ pour $U_{\rm R} \le$ 315 V ou 1,10 $U_{\rm R}$ ou 1,10 $U_{\rm C}$ pour $U_{\rm R} >$ 315 V Durée de charge: 30 s Durée de décharge: 5 min 30 s									
1.14.1 Mesure initiale		Capacité									
1.14.3 Mesures finales		Courant de fuite					Comme en 4.3.1				
		Capacité					∆C/C pour: Catégorie longue durée de vie: ≤ 5 % Catégorie usage général: ≤10 % de la valeur mesurée en 4.14.1				
		Tangente de l'angle de perte			ļ		Comme en 4.3.3				
Sous-groupe C4B 4.15 Tension inverse (si nécessaire)	D	Durée: 125 h à la température de la catégorie supérieure avec une tension continue de 0,15 $U_{\rm C}$ en polarité inverse, suivi de 125 h à la température de la catégorie supérieure avec une tension de catégorie en polarité directe	12	6	0	0					
1.15.1 Mesure initiale		Capacité									
1.15.3 Mesures finales		Courant de fuite					Comme en 4.3.1				
		Capacité					$\Delta C/C \le 10$ % de la valeur mesurée en 4.15.1				
		Tangente de l'angle de perte					Comme en 4.3.3				
Sous-groupe C5	ND		6	12	'	0					
4.17 Stockage à haute température*		Température: température de la catégorie supérieure Durée: 96 h ± 4 h Rétablissement: 16 h min.									
1.17.1 Mesure initiale		Capacité									
1.17.3 Mesures finales		Examen visuel					Aucun dégât visible				
		Courant de fuite					Comme en 4.3.1				
		Capacité					$\Delta C/C \le 5$ % de la valeur mesurée en 4.17.1				
		Tangente de l'angle de perte					Comme en 4.3.3				

Numéro de paragraphe et essai ^a		essai ou a conditions d essai		l'éch	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptabilité		Exigences de performances	
				р	n	С		
Sous-	groupe C6	D		6	15	0		
4.19	Caractéristiques à haute et basse température		Les condensateurs doivent être mesurés à chaque étape de température					
			Étape 1: 20 °C Capacité*				A utiliser comme valeur de référence	
			Tangente de l'angle de perte*				A utiliser comme valeur de référence	
			Impédance (à la même fréquence que celle de l'étape 2)					
			Étape 2: Température de la catégorie inférieure					
			Capacité				$\Delta C/C \le 20$ % de la valeur mesurée en 4.15.1	
			Impédance				Rapport en fonction des valeurs de l'étape 1: ≤ 2 fois	
			Tangente de l'angle de perte				≤ 2 fois la limite définie en 4.3.3	
			Étape 3: Température de la catégorie supérieure					
			Courant de fuite				A 125 °C: \leq 15 fois la limite définie en 4.3.1 A 105 °C: \leq 8 fois la limite définie en 4.3.1 A 100 °C: \leq 12,5 fois la limite définie en 4.3.1 A 85 °C: \leq 10 fois la limite définie en 4.3.1*	
			Capacité*				ΔC/C ≤ 20 % de la valeur mesurée à l'étape 1	
			Tangente de l'angle de perte*				≤ la limite définie en 4.3.3	
4.20	Charge et décharge (si nécessaire)		Température: 20 °C Nombre de cycles: $U_{\rm R} \le 160 \ \rm V$: 10^6 $U_{\rm R} > 160 \ \rm V$: à l'étude Durée de charge: 0,5 s Durée de décharge: 0,5 s					
4.20.1	Mesure initiale		Capacité					
4.20.3	Mesures finales		Examen visuel				Aucun dégât visible	
			Capacité				$\Delta C/C \le 5$ % de la valeur mesurée en 4.20.1	

^{*} Le cas échéant

- p est la périodicité (en mois);
- n est l'effectif de l'échantillon;
- c est le critère d'acceptation (nombre permis d'éléments non conformes);
- D signifie «destructif»;
- ND signifie «non destructif»;
- IL est le niveau d'inspection (inspection level) (CEI 60410).

Les numéros des paragraphes des essais et des exigences de performances font référence à la spécification intermédiaire, CEI 60384-4, et à l'Article 1 de la présente spécification.

Les niveaux d'inspection sont issus de la CEI 60410.

^c Dans ce tableau,

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

3, rue de Varembé PO Box 131 CH-1211 Geneva 20 Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11 Fax: + 41 22 919 03 00 info@iec.ch www.iec.ch